

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
CE DECLARATION OF CONFORMITY  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

El fabricante | The manufacturer | Le fournisseur: AUXILAB, S.L.

Declara que el equipo | Declare that the equipment | Declare que l'appareil:  
Microscopio Epi-fluorescencia LED | Epi-fluorescence microscope LED | Microscope Epi-  
fluorescence LED

Código | Code | Référence:

HPF002

Cumplen con las siguientes directivas | Meet the following directives | Accomplit les  
directives suivantes :

**2004/108/EC**

*Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética*

*Directive relating to the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility*

*Directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique*

Cumple con las siguientes Normas | Meet the following Standards | Accomplit les Normes  
suivantes :

**EN 55024:2011**

*Equipos de tecnología de la información. Características de inmunidad. Límites y métodos de medida.*

*Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement*

*Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure*

**UNE-EN 61000-3-2:2006/A2:2010**

*Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada  $\leq 16$  A por fase).*

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current  $\leq 16$  A per phase)*

*Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2: Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils  $\leq 16$  A par phase)*

### **EN 61000-3-3: 2013**

*Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada  $\leq 16$  A por fase y no sujetos a una conexión condicional.*

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq 16$  A per phase and not subject to conditional connection*

*Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3: Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné  $\leq 16$  A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel*

### **IEC 61000-4-2:2008**

*Compatibilidad electromagnética (CEM) - Parte 4-2: Técnicas de prueba y medición - Prueba de inmunidad a las descargas electrostáticas*

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test*

*Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-2: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux décharges électrostatiques*

### **UNE-EN 61000-4-3:2007/A2:2011**

*Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.*

*Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-3: Testing and measurement techniques- Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

*Compatibilité électromagnétique (CEM) -- Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques*

### **UNE-EN 61000-4-4:2013**

*Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.*

*Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test*

*Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salve*

Beriain, a 16 de noviembre, 2020